(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 5. Juni 2003 (05.06.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/046922 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 51/20, 27/00

G11C 11/22,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE02/04235

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. November 2002 (15.11.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 56 470.8 16. November 2001 (16.11.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHMID, Günter

[DE/DE]: Lange Strasse 13, 91334 Hemhofen (DE). HA-LIK, Marcus [DE/DE]: Am Wolfsmantel 12, 91058 Erlangen (DE). KLAUK, Hagen [DE/DE]; Täublingstrasse 39, 91058 Erlangen (DE).

(74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter: Müller, Hoffmann & Partner, Innere Wiener Strasse 17, 81667 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (DE, FR, GB, IE, IT, NL).

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SEMICONDUCTOR ARRANGEMENT COMPRISING TRANSISTORS BASED ON ORGANIC SEMICONDUCTORS AND NON-VOLATILE READ-WRITE MEMORY CELLS

(54) Bezeichnung: HALBLEITERANORDNUNG MIT TRANSISTOREN AUF BASIS ORGANISCHER HALBLEITER UND NICHTFLÜCHTIGER SCHREIB-LESE-SPEICHERZELLEN

(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor arrangement consisting of transistors, the semiconductor segment of said transistors consisting of an organic semiconductor, and memory cells based on a ferroelectric effect, preferably in a polymer, for using, for example, in RFID tags.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Halbleiteranordnung, aufgebaut aus Transistoren, bei denen die Halbleiterstrecke aus einem organischem Halbleiter besteht, und auf einen ferroelektrischen Effekt vorzugsweise in einem Polymer beruhenden Speicherzellen zum Einsatz beispielsweise in RF-ID-Etiketten.

BEST AVAILABLE COPY



WO 03/046922 PCT/DE02/04235

Beschreibung

Halbleiteranordnung mit Transistoren auf Basis organischer Halbleiter und nichtflüchtiger Schreib-Lese-Speicherzellen

Die Erfindung betrifft eine Halbleiteranordnung, die mindestens eine Halbleitereinrichtung mit einer Halbleiterstrecke aus einem organischen Halbleiter aufweist.

Die Transponder-Technologie verwendet ein kontaktloses Auslesen bzw. Beschreiben eines Speichers mit einer Sender/Empfängereinheit. Der Speicher ist Teil einer Speichereinheit, die beispielsweise an einem Gegenstand befestigt ist, über den bestimmte Informationen im Speicher gespeichert sind. Meist weist die den Speicher umfassende Schaltung keine eigene Stromversorgung auf, sondern wird stattdessen über ein elektromagnetisches Wechselfeld versorgt, über das die integrierte Schaltung zugleich mit der Sender/Empfängereinheit kommuniziert. Üblicherweise werden dazu Trägerfrequenzen von 125 kHz und 13.56 MHz verwendet. Diese Technologie wird beispielsweise zum Auffinden und

Identifizieren von im Erdboden vergrabenen und daher nicht zugänglichen Pipelines, zum Identifizieren von Tieren in großen Herden oder auch in Zugangskarten verwendet, die ihren Besitzern beispielsweise den Zugang zu bestimmten zugangsbeschränkten Bereichen ermöglichen. Die in derartigen Systemen verwendeten Mikrochips beruhen auf Silizium als Halbleitermaterial. Die Herstellung der Speichereinneit, welche mit einem Sender/Empfänger ausgelesen und ggf. beschrieben werden kann, ist daher trotz der fortgeschrittenen Herstellungsmethoden noch vergleichsweise aufwendig und teuer. Bei den oben genannten Einsatzbereichen fallen diese Kosten nicht ins Gewicht, da die Speichereinheit meist über längere Zeit am Gegenstand verbleibt oder für hochpreisige Güter verwendet wird. Es sind jedoch eine ganze Reihe von Anwendungsgebieten für die Transponder-Technologie denkbar, in denen zwar nur eine geringe Informationsmenge verarbeitet werden muss, andererseits aber ein starker Kostendruck herrscht, also die bisher verwendeten Speichereinheiten für eine Anwendung in der täglichen Praxis aus Kostengründen ausscheiden.

Eine erhebliche Kostenreduktion und Zeitersparnis könnte beispielsweise durch einen Einsatz von RF-ID-Etiketten (Radio Frequency Identification Tags) im Einzelhandel erzielt werden. So können z.B. die Waren mit RF-ID-Etiketten versehen werden, auf welchen Informationen zur Ware gespeichert sind. Diese Informationen kann beispielsweise der Preis, das Verfallsdatum oder auch die Endverkaufsstätte sein, in welcher die Ware an den Kunden verkauft werden soll. Lässt sich das RF-ID-Etikett auch mit Informationen beschreiben, kann bereits beim Hersteller die Ware aufgrund einer elektronisch eingehenden Bestellung mit allen notwendigen Informationen versehen werden, z.B. dem Preis und der Endverkaufsstätte, der die Ware zugewiesen wird. Dadurch lässt sich die Logistik weiter vereinfachen, da die Ware z.B. automatisiert konfektioniert und einer Endverkaufsstätte zugewiesen werden kann. In der Endverkäufsstätte lassen sich Einsparungen beispielsweise im Kassenbereich verwirklichen. Beim Passieren einer Kasse wird die Information zur Ware kontaktlos an die Kasse übertragen. Die Kasse ermittelt den Preis, erstellt automatisch eine Rechnung und saldiert den Warenbestand. In Verbindung mit einem bargeldlosen elektronischen Zahlungsverkehr entfällt für Kunden jeglicher Zeitverlust im Kassenbereich. Gleichzeitig kann automatisch beim Hersteller der Bedarf an neuer Ware elektronisch gemeldet werden.

Um solche Vertriebssysteme konkurrenzfähig in die Praxis umsetzen zu können, darf der Preis einer RF-ID Etikette für die oben beschriebenen Anwendungen den einer herkömmlichen Strichcode (Barcode) -Etikette nicht überschreiten. Die Herstellungskosten müssen also im Bereich von Cent-Bruchteilen liegen. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass die RF-ID Etiketten mit wenig Zeitaufwand und in großen Mengen hergestellt werden können. Ferner muss das Etikett

stellt werden können. Ferner muss das Etikett Eigenschaften aufweisen, wie eine hohe Robustheit, oder ein geringes Gewicht, um problemlos verarbeitet werden zu können oder auch eine große Flexibilität, um auch auf gekrümmten Flächen, wie der Oberfläche einer Flasche befestigt werden zu können. Siliziumchips lassen sich zwar in sehr geringen Schichtdicken herstellen, so dass sie flexibel werden. Diese Verfahren sind jedoch ebenfalls sehr aufwändig und teuer, so dass sie für die beschriebenen Anwendungen ausscheiden. Andererseits sind jedoch die Anforderungen, die an das RF-ID Etikett bezüglich Speichermenge und Speicherdichte gestellt werden, für die oben beschriebenen Anwendungen vergleichsweise gering.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, in der auf einfachste Weise und relativ zu herkömmlichen Lösungen äußerst preiswert eine Information begrenzten Umfangs zumindest für eine nach Monaten begrenzte Zeitdauer abgespeichert und ausgelesen werden kann.

Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Halbleiteranordnung, welche mindestens eine Halbleitereinrichtung mit einer Halbleiterstrecke aus mindestens einem organischen Halbleiter umfasst, und welche mindestens eine auf einem ferroelektrischen Effekt in einem Speichermaterial beruhende wiederbeschreibbare Speicherzelle aufweist.

Die erfindungsgemäße Lösung nutzt zum einen die organische Halbleitertechnologie, welche auf äußerst kostengünstige Weise die Herstellung integrierter Schaltungen ermöglicht, z.B. mit Hilfe von Drucktechniken. Die organische Halbleitertechnologie erlaubt zwar zur Zeit noch keine so hohe Integrationsdichte, wie sie mit der Silizium-Halbleitertechnologie möglich ist, diese Integrationsdichte ist für die oben beschriebenen Anwendungen jedoch auch nicht erforderlich, da nur geringe Informationsmengen verarbeitet werden müssen und vergleichsweise viel Fläche für die Schaltungsanordnung zur

Verfügung steht, z.B. auf der Rückseite eines Flaschenettikets. Die organische Halbleitertechnologie wird kombiniert
mit einem Speichermedium, dass auf einem ferroelektrischen
Effekt beruht. Nachdem der Speicher mit der erforderlichen
Information beschrieben wurde, ist für die Informationserhaltung keine weitere Spannungsversorgung erforderlich. Durch
das auf einem ferroelektrischen Effekt beruhende Speichermedium bleibt die Information auch über die für die oben beschriebenen Anwendungen erforderlichen Zeiträume erhalten,
also beispielsweise einen Zeitraum zwischen einem Beschreiben
des Speichers beim Hersteller der Ware und einem Auslesen der
Information an der Kasse der Endverkaufsstätte.

Organische Halbleiter weisen Ladungsträgerbeweglichkeiten im Bereich von etwa $0.1-1~\rm cm^2/Vs$ auf. Dies erlaubt den Aufbau aller für RF-ID - Systeme notwendigen Bauelemente und Schaltungen mit auf organischen Halbleitern basierenden Halbleitereinrichtungen.

Durch die Kombination einer organischen Halbleitertechnologie mit geeigneten Speichermaterialien wird also eine Anordnung geschaffen, die Information zu speichern vermag und dabei zur Gänze aus Materialien besteht, die auf einfachste Art beispielsweise auch mit kostengünstigen Tischgeräten bei normalen Umgebungstemperaturen verarbeitet werden können.

Die zu speichernden Information lässt sich kontaktlos in den Speicher einschreiben bzw. aus diesem auslesen. Die Informationsübermittlung von und zum Speicher erfolgt prinzipiell auf dem selben Weg. Ist die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung zum Beispiel in einem Etikett enthalten, kann eine Programmierung vorteilhaft auch erst nach einem Aufbringen des Etiketts auf einen zu kennzeichnenden Gegenstand vorgenommen werden. So kann beispielsweise eine Ware am Ende der Produktionslinie aktuell zu den eingehenden Bestellungen bereits einer bestimmten Endverkaufsstätte zugeordnet und damit der

weitere Vertriebsweg mit höchst möglicher Aktualität bestimmt werden, ohne dass dazu z.B. eine groß dimensionierte Lagerhaltung erforderlich ist.

5

Da die Speicherzellen auf einem ferroelektrischen Effekt beruhen, können die Speicherzellen bevorzugt als Schreib-Lese-Speicher ausgelegt werden. Die abgespeicherte Information kann dann jederzeit verändert und aktualisiert werden.

Für die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung geeignete Speichermaterialien sind solche, bei denen ein ferroelektrischer Effekt ausreichend deutlich ausgeprägt ist, um zwei verschiedene Polarisationszustände ohne großen Aufwand detektieren zu können.

Besonders bevorzugt wird als Speichermaterial ein organisches Polymer mit ferroelektrischen Eigenschaften verwendet. Ferroelektrische Polymere lassen sich mit den einfachen und kostengünstigen Verfahren verarbeiten, die üblicherweise in der organischen Halbleitertechnologie verwendet werden und lassen sich beispielsweise ebenfalls durch Druckverfahren auf ein Substrat aufbringen. Insbesondere auf flexiblen Substraten erweisen sich diese Materialien als robust gegen ein Biegen und Verwinden des Substrats. Die Trägheit, mit der die Polarisation des ferroelektrischen Polymers der Programmierspannung folgt ist im Allgemeinen ausreichend gering für die angestrebten Anwendungen.

Der für die Speicherzelle notwendige ferroelektrische Effekt ist weitgehend unabhängig vom Material, das für die Elektroden verwendet wird, mit welchen die Programmierspannung zum ferroelektrischen Polymer vermittelt wird. Die Verwendung ferroelektrischer organischer Polymere als Speichermedium einer Speicherzelle schränkt daher die Materialwahl für die Elektroden kaum ein.

Bisher erfolgten alle Untersuchungen zum ferroelektrischen Verhalten von Polymeren an einfachen, meist isolierten Schichtsystemen. Eine Speicherzelle auf Basis eines ferroelektrischen Effekts in Verbindung mit einer mit Transistoren, die eine Halbleiterstrecke aus einem organischen Halbleiter aufweisen, ausgeführten Steuer- und Adressierungsschaltung wurde bisher nicht demonstriert.

Bei einer bevorzugten Gruppe ferroelektrischer Polymere wird die elektrische Leitfähigkeit des Polymers durch den Polarisationszustand beeinflusst. Die beiden Zustände der Leitfähigkeit können genutzt werden, um einen binären Dateninhalt einer Speicherzelle festzulegen. Solche organischen Polymere mit ferroelektrischen Eigenschaften sind beispielsweise fluorierte Polyene.

Wie A. Bune, S. Ducharme, V. Fridkin, L.Blinov, S. Palto, N. Petukhova, S.Yudin, "Novel Switching Phenomena in Ferroelectric Langmuir-Blodgett Films", Appl. Phys. Lett. 67 (26), (1995) und A. Bune, S. Ducharme, V. Fridkin, L.Blinov, S. Palto, A.V. Sorokin, S.Yudin, A. Zlatkin, "Two-dimensional Ferroelectric Films", Nature Vol.391-(1998) zeigen konnten, können sich die beiden Polarisationszustände in ihrer Leitfähigkeit um einen Faktor im Bereich von 100 unterscheiden. Dies ermöglicht eine zuverlässige Unterscheidung zwischen den beiden Zuständen der Leitfähigkeit und damit ein sicheres Auslesen der im Speicher enthaltenen Information.

Ein Umschalten der Polarisation und damit ein Wechsel in der Leitfähigkeit des Polymers wird durch ein Umschalten der Polarität einer Programmierspannung erzielt, welche ein elektrisches Feld im Polymer erzeugt. Nach Abklingen der Programmierspannung bleibt der durch die Programmierspannung zuvor eingestellte Zustand der Leitfähigkeit erhalten. Erst durch Anlegen einer zur ersten Programmierspannung gegenpoligen Programmierspannung (Koerzitivspannung), die im Polymer ein

elektrisches Feld erzeugt, das betragsmäßig größer als die Koerzitivfeldstärke des Polymers ist, wechselt die Leitfähigkeit des Polymers ihren Zustand.

Bevorzugt erfolgt das Auslesen der gespeicherten Information jedoch in der Weise, dass eine Ladung, oder eine daraus abgeleitete Größe gemessen wird, die benötigt wird, um eine Umpolarisierung des Ferroelektrikums zu bewirken. Diese Ladung ist abhängig von der Vorpolarisation des Ferroelektrikums. Dies bedeutet, dass der Lesevorgang destruktiv erfolgt. Nach dem Auslesen der Information weisen also alle Speicherzellen bzw. Ferrokondensatoren die gleiche Polarisation auf. Soll die Information erhalten bleiben, muss nach dem Lesevorgang der Speicherinhalt wieder in den Ferrokondensator zurückgeschrieben werden. Dies kann unmittelbar nach dem Lesevorgang oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Man kann dazu den Speicherinhalt zwischenspeichern, beispielsweise in einem normalen Kondensatorspeicher oder einem FlipFlop, oder man verwendet zwei ferroelektrische Speicherbereiche abwechselnd. Dies ist besonders vorteilhaft im RF-ID-Fall, bei dem die Information berührungslos ausgelesen wird, da im Fall eines Spannungsabfalls die Information nicht verloren geht.

Unter den fluorierten Polyenen erweisen sich insbesondere solche auf der Basis von PVDF (Polyvinylidendifluorid) und hier wieder insbesondere das Copolymer mit Trifluorethylen (PVDF-PTrFE; 70:30) als bevorzugt geeignet. Weitere geeignete Polyene sind beispielsweise in T.T. Wang, J. M. Herbst, A. M. Glass, "The Applications of Ferroelectric Polymers", ISBN 0-412-01261-8 beschrieben.

Die Trägheit, mit der die Polarisation der Programmierspannung folgt, ist mit 10 - 100 μs für PVDF-Polymere ausreichend gering für die angestrebten Anwendungen.

PVDF-Polymere sind robust gegen Biegen und Verwinden und eignen sich daher auch für ein Auftragen auf flexible Substrate.

Als Alternative zu den oben beschriebenen organischen Polymeren mit ferroelektrischen Eigenschaften können auch anorganische Ferroelektrika als Speichermaterial verwendet werden. Eine Klasse geeigneter ferroelektrischer anorganischer Materialen, die als Speichermaterialien verwendet werden können, sind ferroelektrische Tantalate und Titanate, wie Strontium-Wismut-Tantalat (SBT) oder Blei-Zirkon-Titanate (PZT, Pb $Zr_xTi_{1-x}O_3$).

Eine Integration von aktiven Halbleitereinrichtungen und Speicherzellen aus Materialien, die in gleichen oder ähnlichen Fertigungsprozessen an gleichen Anlagen, also mit den relativ zur Silizium-Technologie einfachen und kostengünstigen Prozessen und Hilfsmitteln der organischen Halbleitertechnologie, geschaffen werden können, erweitert das Anwendungsspektrum für integrierte Schaltungen.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Halbleiteranordnung Halbleitereinrichtungen auf, die die Halbleiteranordung funktionell zu einem RF-ID-Etikett ergänzen.

In bevorzugter Weise werden Halbleiteranordnungen mit organischen aktiven Halbleitereinrichtungen und Speicherzellen auf flexiblen Substraten aufgebracht. Werden auch die in dünnen Schichten auf dem Substrat aufgebauten aktiven und passiven Halbleitereinrichtungen, Speicherzellen und Leiterbahnen aus flexiblen, robusten Materialien aufgebaut, entsteht ein mechanischer Aufbau, der seinerseits leicht auf gekrümmte Oberflächen aufgebracht werden kann.

Als Substrat eignen sich flexible Folien aus Metallen und Metalllegierungen, wie Kupfer, Nickel, Gold und Eisenlegierun-

gen, aus Zellstoffen, wie Papier, sowie aus Kunststoffen wie Polystyrol, Polyethylen, Polyurethane, Polycarbonaten, Polyacrylaten, Polyimiden, Polyethern und Polybenzoxazolen. Bei kostengünstigen Substraten, etwa Papier, sind die Größe und der Flächenbedarf einer Speicherzelle unkritisch. Da sich über die Fläche der Speicherzelle wesentliche Eigenschaften der Speicherzelle beeinflussen lassen, wird durch einen Rückgriff auf kostengünstige Substrate ein zusätzlicher Freiheitsgrad für das Design der Speicherzelle gewonnen.

Als Material für die Halbleiterstrecke in den auf organischen Halbleitern beruhenden Halbleitereinrichtungen eignen bevorzugterweise p-Halbleiter auf Basis kondensierter Aromate, wie Anthrazen, Tetrazen, Pentazen, Polythiopene, wie Poly-3-alkylthiopene, Polyvinylthiopen, sowie Polypyrrole. Weiter können metallorganische Komplexe des Phthalocyanins oder des Porphyrins eingesetzt werden. Die in der erfindungsgemäßen Halbleiteranordnung verwendete Halbleitereinrichtung ist beispielsweise ein organischer Transistor, insbesondere ein organischer Feldeffekttransistor, mit welchem beispielsweise die Speicherzelle zwischen zwei Zuständen geschaltet werden kann. Die Halbleiterstrecke ist dabei die zwischen Sourceund Drainelektrode angeordnete Schicht eines organischen Halbleiters, dessen elektrische Leitfähigkeit durch das Feld einer Gate-Elektrode gesteuert wird.

Die Halbleiteranordnung selbst und/oder die aktiven und passiven auf organischen Halbleitern basierenden Halbleitereinrichtungen (Feldeffekt-Transistoren, Kondensatoren) weisen funktionsbedingt Isolatorschichten aus einem Dielektrikum auf. Dabei kommen sowohl anorganische wie auch organische Dielektrika in Frage. Dielektrika, die sich infolge ihrer Stabilität und Robustheit insbesondere für Anordnungen auf Substraten eignen, sind etwa Siliziumdioxid und Siliziumnitrid. Beide Materialien lassen sich wie in M.G. Kane, H. Klauk et al; "Analog and Digital Circuits Using Organic Thin-Film

Transistors on Polyester Substrates" IEEE Electron Device Letters Vol. 21 No. 11 534 (2000) und D. J. Gundlach, H. Klauk et al. "High-Mobility, Low Voltage Organic Thin Film Transistors" International Electron Devices Meeting, December (1999) gezeigt, in Halbleiteranordnungen der erfindungsgemäßen Art integrieren.

Wegen der Möglichkeit, über einfache Druckverfahren abgeschieden zu werden, sind darüber hinaus insbesondere Polystyrol, Polyethylen, Polyester, Polyurethan, Polycarbonat, Polyacrylat, Polyimid, Polyether, und Polybenzoxazol geeignet.

Zur Ausformung von Leiterbahnen der Halbleiteranordnung und der Elektroden in den Halbleitereinrichtungen können für kostenkritische Anwendungen dotierte organische Halbleiter, wie mit Kampfersulfonsäure dotiertes Polyanilin oder mit Polystyrolsulfonsäure dotierte Polythiophene vorgesehen werden, die über einfache und kostengünstige Druckverfahren abgeschieden werden können. Werden geringere Verlustleistungen in den Leiterbahnen angestrebt, so werden Metalle oder Metalllegierungen mit niedrigem spezifischen Widerstand vorgezogen, also etwa Palladium, Gold, Platin, Nickel, Kupfer, Titan und Aluminium.

Die für das Umschalten der Polarisierung benötigten elektrischen Feldstärken bzw. Programmierspannungen liegen in einem Bereich, der sich mit einem Arbeitsbereich von auf organischen Halbleitern basierenden Transistoren überschneidet. Ein notwendiger Signalhub für Schreib- und Lesespannungen ist über die Fläche der Speicherzelle skalierbar und lässt sich damit an die Eigenschaften von Adressierungs- und Steuertransistoren anpassen.

Ein Adressieren der Speicherzellen in einem Speicher erfolgt in einer ersten Ausführungsform der Erfindung durch Auswahltransistoren. Durch diese Art der Adressierung lässt sich ein schneller, spezifischer und störsicherer Zugriff auf die Speicherzelle realisieren.

Nach einer zweiten Ausführungsform erfolgt die Adressierung über eine passive Matrix, wie sie z.B. im Patent US 6055180 beschrieben wird. Bei dieser Art der Adressierung entfällt der sonst jeder Speicherzelle zugeordnete Auswahltransistor. Dies führt zu einem besonders einfachen Aufbau eines Speichers.

Nach einer dritten Ausführungsform erfolgt keine selektive Adressierung einzelner Speicherzellen. Stattdessen erfolgt ein serielles Abspeichern in einem Schieberegister. Durch den Verzicht auf eine selektive Adressierung ergibt sich wieder eine vereinfachte Speicherstruktur.

Die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung lässt sich aus vergleichsweise einfach zugänglichen Materialien mit Hilfe kostengünstiger Verfahren, beispielsweise Drucktechniken, herstellen. Die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei welchen Informationen kostengünstig über einen Zeitraum von bis zu mehreren Monaten gespeichert werden. Gegenstand der Erfindung ist daher auch ein Etikett, umfassend ein Substrat, eine Befestigungsschicht und zumindest eine auf dem Substrat vorgesehene Halbleiteranordnung, wie sie oben beschrieben wurde. Als Substrat eignen sich dabei beispielsweise Papier oder eine dünne flexible Kunststofffolie, auf deren einer Seite die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung, beispielsweise durch Aufdrucken, aufgebracht ist. Auf der erfindungsgemäßen Halbleiteranordnung kann dann, ggf. durch eine Schutzschicht getrennt, eine Klebeschicht als Befestigungsschicht aufgebracht sein, mit deren Hilfe das Etikett auf einem Gegenstand befestigt wird. In diesem Fall ist die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung gegen mechanische Einflüsse abgeschirmt, die eine Zerstörung bewirken könnten. Anwendungsgebiete für derartige Etiketten

sind beispielsweise die bereits eingangs erwähnten Etiketten zur Auszeichnung von Waren oder beispielsweise auch elektronische Briefmarken, deren Wert beim Verkauf auf die Briefmarke gespeichert wird. Vorteilhaft wird bei diesen Etiketten der Speicherinhalt destruktiv ausgelesen, d.h. der Speicherinhalt nach dem Auslesen nicht mehr zurückgeschrieben. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Briefmarken gleichzeitig mit dem Auslesen ihres Wertes entwerten.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung sind Chipkarten, umfassend ein Substrat und zumindest eine auf dem Substrat vorgesehene Halbleiteranordnung, wie sie oben beschrieben wurde. Derartige Chipkarten sind selbständig verkehrsfähig und können beispielsweise als Telefonkarten oder Rabattkarten verwendet werden. Bei Telefonkarten wird beim Kauf ein bestimmter Wert gespeichert, der dann beim Gebrauch schrittweise durch den Auslesevorgang entwertet wird. Als Substrat wird dabei geeignet ein Material verwendet, das eine höhere mechanische Festigkeit aufweist als sie beim oben beschriebenen Etikett erforderlich ist. Geeignet ist beispielsweise ein Substrat aus Pappe oder einem Kunststofflaminat. Die erfindungsgemäße Halbleiteranordnung wird dann geeignet zwischen zwei Papier- oder Kunststofflagen eingebettet, um sie von mechanischen Einflüssen zu schützen. Alternativ ist auch ein Schutz durch eine Lackschicht denkbar. Die beschriebene Chipkarte eignet sich zwar insbesondere für Anwendungen, die unter einem sehr starken Kostendruck stehen und bei denen nur eine beschränkte Gebrauchsdauer gefordert ist, es ist aber auch eine Ausführung möglich, die einen Gebrauch über längere Zeiträume ermöglicht, beispielsweise als Bankkarte, Kreditkarte oder Krankenkassenkarte.

Das oben beschriebene Etikett und die oben beschriebene Chipkarte wird bevorzugt in der Weise gestaltet, dass die gespeicherte Information kontaktlos eingeschrieben oder ausgelesen werden kann. Es ist jedoch auch eine Ausführungsform möglich, bei welcher ein Kontakt zum Beschreiben und Auslesen des Speichers vorgesehen ist, der zum Beschreiben/Auslesen mit einem entsprechenden Kontakt einer Schreib/Lesevorrichtung kontaktiert wird.

Patentansprüche

1. Halbleiteranordnung mit mindestens einer Halbleitereinrichtung mit einer Halbleiterstrecke aus mindestens einem organischen Halbleiter,

14

- g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
 mindestens eine auf einem ferroelektrischen Effekt in einem
 Speichermaterial beruhende wiederbeschreibbare Speicherzelle.
- 2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermaterial ein organisches Polymer mit ferroelektrischen Eigenschaften ist.
- 3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das organische Polymer mit ferroelektrischen Eigenschaften ein fluoriertes Polyen ist.
- 4. Halbleiteranordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das fluorierte Polyen ein Polyvinylidendifluorid ist.
- 5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermaterial ein anorganisches Material mit ferroelektrischen Eigenschaften ist.
- 6. Halbleiteranordnung nach Anspruch 5,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
 das anorganische Material ein ferroelektrisches Titanat oder
 Tantalat ist.
- 7. Halbleiteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeich net durch

passive und aktive Halbleitereinrichtungen mit Halbleiterstrecken aus organischen Halbleitern, Leiterbahnen und Isolatorschichten, die die Halbleiteranordnung zu einem RF-ID-Etikett ergänzen.

- 8. Halbleiteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, das seine Koerzitivspannung der Speicherzelle einem Arbeitsbereich der Halbleitereinrichtungen angepasst ist.
 - 9. Halbleiteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, gekennzeich net durch organische Auswahltransistoren zur Adressierung der Speicherzellen.
- 10. Halbleiteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, gekennzeich net durch eine passive Matrix zur Adressierung der Speicherzellen.
- 11. Halbleiteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Speicherzellen zu einem Schieberegister konfiguriert sind.
- 12. Etikett, umfassend einen Träger, eine Befestigungsschicht und zumindest eine auf dem Träger vorgesehene Halbleiteran- ordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11.
- 13. Chipkarte, umfassend einen Träger und zumindest eine auf dem Träger vorgesehene Halbleiteranordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 5. Juni 2003 (05.06.2003)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/046922 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: G11C 11/22. H01L 51/20, 27/00, 21/316, 21/02

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE02/04235

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. November 2002 (15.11.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 56 470.8

16. November 2001 (16.11.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; SL-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHMID, Günter

[DE/DE]; Lange Strasse 13, 91334 Hemhofen (DE). HA-LIK, Marcus [DE/DE]; Am Wolfsmantel 12, 91058 Erlangen (DE). KLAUK, Hagen [DE/DE]; Täublingstrasse 39, 91058 Erlangen (DE).

- (74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter: Müller. Hoffmann & Partner, Innere Wiener Strasse 17, 81667 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (DE, FR, GB, IE, IT, NL).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 14. August 2003

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SEMICONDUCTOR ARRANGEMENT COMPRISING TRANSISTORS BASED ON ORGANIC SEMICONDUC-TORS AND NON-VOLATILE READ-WRITE MEMORY CELLS

(54) Bezeichnung: HALBLEITERANORDNUNG MIT TRANSISTOREN AUF BASIS ORGANISCHER HALBLEITER UND NICHTFLÜCHTIGER SCHREIB-LESE-SPEICHERZELLEN

(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor arrangement consisting of transistors, the semiconductor segment of said transistors consisting of an organic semiconductor, and memory cells based on a ferroelectric effect, preferably in a polymer, for using, for example, in RFID tags.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Halbleiteranordnung, aufgebaut aus Transistoren, bei denen die Halbleiterstrecke aus einem organischem Halbleiter besteht, und auf einen ferroelektrischen Effekt vorzugsweise in einem Polymer beruhenden Speicherzellen zum Einsatz beispielsweise in RF-ID-Etiketten.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter: al Application No PCT/DE 02/04235

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G11C11/22 H01L51/20

H01L27/00

H01L21/316

H01L21/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L G11C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, EPO-Internal, PAJ

Calagran	Citation of decument with helication when are	Ab to use to some some	Delevente dele Ma
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of	the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 98 58383 A (GUDESEN HANS G GEIRR I (NO); NORDAL PER ERIK 23 December 1998 (1998-12-23) cited in the application	1,2,8, 10,11	
A	abstract; claims 1-17; figure	3-7,9, 12,13	
X	WO 98 14989 A (HARTNER WALTER (DE); MAZURE ESPEJO CARLOS (DE 9 April 1998 (1998-04-09)	;SIEMENS AG E); SCHIND)	1-4,8,9
A	page 2 -page 3; claims; figure	e 1	5-7, 10-13
X	US 5 981 970 A (PURUSHOTHAMAN AL) 9 November 1999 (1999-11-column 2, line 65 -column 3, column 3 -column 4; figure 6	09)	1,5,6,8, 9
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.
A' documer conside E' earlier de filing da L' documer which is citation O' documer other m P' documer	at which may throw doubts on priority claim(s) or scited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	 "T" tater document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or more than the document is combined with one or more than the art. "&" document member of the same patent 	the application but serve underlying the staimed Invention be considered to current is taken alone staimed invention ventive step when the ore other such docusus to a person skilled
ate of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
21	May 2003	28/05/2003	
ame and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Authorized officer	
	Fax: (+31–70) 340–3016	Paisdor, B	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inten al Application No PCT/DE 02/04235

0.10=+1	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	FC1/DE 02/04235
Category *		Relevant to claim No.
	Guardin of Godamon, War Indication, Where appropriate, or are relevant passages	Aelevant to claim No.
X	VELU G ET AL: "LOW DRIVING VOLTAGES AND MEMORY EFFECT IN ORGANIC THIN-FILM TRANSISTORS WITH A FERROELECTRIC GATE INSULATOR" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 79, no. 5, 30 July 2001 (2001-07-30), pages 659-661, XP001086870 ISSN: 0003-6951 the whole document	1,5,6,8,
X	DIMITRAKOPOULOS C D ET AL: "LOW-VOLTAGE, HIGH-MOBILITY PENTACENE TRANSISTORS WITH SOLUTION- PROCESSED HIGH DIELECTRIC CONSTANT INSULATORS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 11, no. 16, 10 November 1999 (1999-11-10), pages 1372-1375, XP000875157 ISSN: 0935-9648 page 1372, column 1, paragraph 1; figure 1 page 1372, column 2; figure 1	1,5-8, 12,13
X	DIMITRAKOPOULOS C D ET AL: "LOW-VOLTAGE ORGANIC TRANSISTORS ON PLASTIC COMPRISING HIGH-DIELECTRIC CONSTANT GATE INSULATORS" SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, US, vol. 283, no. 5403, 5 February 1999 (1999-02-05), pages 822-824, XP001150346 ISSN: 0036-8075 abstract; figure 1 page 822, column 1	1,5-8, 12,13
A	US 5 608 246 A (WILSON DENNIS R ET AL) 4 March 1997 (1997-03-04) abstract; claims column 6, line 52 -column 7, line 14; figure 2	5-7, 10-13
P,X	WO 02 43071 A (THIN FILM ELECTRONICS ASA; JOHANSSON NICKLAS (SE); CHEN LICHUN (SE) 30 May 2002 (2002-05-30) page 1 -page 3; claims 1-10; figures 2-4	1-4,8,

INTERNATIONAL SEARCH REPORT ormation on patent family members

PCT/DE 02/04235

			PC1/DE 02/04235			
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO	9858383	A	23-12-1998	AT	237182 T	15-04-2003
				AU	735299 B2	
				ΑU	8359698 A	04-01-1999
				CN	1267389 T	20-09-2000
				DE	69813218 D1	15-05-2003
				DK	990235 T3	28-04-2003
				ΕP	0990235 A2	05-04-2000
				JP	2001503183 T	06-03-2001
				NO	990617 A	10-02-1999
				WO	9858383 A2	23-12-1998
				RU	2182732 C2	20-05-2002
				US	6055180 A	25-04-2000
WO	9814989	Α	09-04-1998	DE	19640239 A1	02-04-1998
				WO	9814989 A1	09-04-1998
US	5981970	A	09-11-1999	JP	3304299 B2	22-07-2002
				JP	10270712 A	09-10-1998
				US	6344660 B1	05-02-2002
				US	6344662 B1	05-02-2002
US 	5608246	. A	04-03-1997	US	5909624 A	01-06-1999
WO	0243071	Α	30-05-2002	NO	20005980 A	28-05-2002
				AU	2316502 A	03-06-2002
				WO	0243071 A1	30-05-2002
				NO	20023051 A	24-06-2002
				US	2003056078 A1	20-03-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inten ales Aktenzeichen PCT/DE 02/04235

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G11C11/22 H01L51/20

H01L27/00

H01L21/316

H01L21/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete tallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, EPO-Internal, PAJ

U.	ALS I	AESEM!	LICH AIN	GESENE	:NE (JULEHL	AGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 98 58383 A (GUDESEN HANS GUDE ;LEISTAD GEIRR I (NO); NORDAL PER ERIK (NO); OPT) 23. Dezember 1998 (1998-12-23) in der Anmeldung erwähnt	1,2,8, 10,11
Α .	Zusammenfassung; Ansprüche 1-17; Abbildungen 1-3,8	3-7,9, 12,13
Х	WO 98 14989 A (HARTNER WALTER ;SIEMENS AG (DE); MAZURE ESPEJO CARLOS (DE); SCHIND) 9. April 1998 (1998-04-09)	1-4,8,9
Α	Seite 2 -Seite 3; Ansprüche; Abbildung 1	5-7, 10-13
X	US 5 981 970 A (PURUSHOTHAMAN SAMPATH ET AL) 9. November 1999 (1999-11-09) Spalte 2, Zeile 65 -Spalte 3, Zeile 15 Spalte 3 -Spalte 4; Abbildung 6	1,5,6,8, 9
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelnatt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 	kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen VL:öffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Palentfamilie ist
21. Mai 2003	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 28/05/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentaml, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Paisdor, B

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inten Hes Aktenzeichen
PCT/DE 02/04235

Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	
	Teile	Betr. Anspruch Nr.
. X	VELU G ET AL: "LOW DRIVING VOLTAGES AND MEMORY EFFECT IN ORGANIC THIN-FILM TRANSISTORS WITH A FERROELECTRIC GATE INSULATOR" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 79, Nr. 5, 30. Juli 2001 (2001-07-30), Seiten 659-661, XP001086870 ISSN: 0003-6951 das ganze Dokument	1,5,6,8,
X	DIMITRAKOPOULOS C D ET AL: "LOW-VOLTAGE, HIGH-MOBILITY PENTACENE TRANSISTORS WITH SOLUTION- PROCESSED HIGH DIELECTRIC CONSTANT INSULATORS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 11, Nr. 16, 10. November 1999 (1999-11-10), Seiten 1372-1375, XP000875157 ISSN: 0935-9648	1,5-8,
	Seite 1372, Spalte 1, Absatz 1; Abbildung 1 Seite 1372, Spalte 2; Abbildung 1	
	DIMITRAKOPOULOS C D ET AL: "LOW-VOLTAGE ORGANIC TRANSISTORS ON PLASTIC COMPRISING HIGH-DIELECTRIC CONSTANT GATE INSULATORS" SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, US, Bd. 283, Nr. 5403, 5. Februar 1999 (1999-02-05), Seiten 822-824, XP001150346 ISSN: 0036-8075 Zusammenfassung; Abbildung 1 Seite 822, Spalte 1	1,5-8, 12,13
	US 5 608 246 A (WILSON DENNIS R ET AL) 4. März 1997 (1997-03-04) Zusammenfassung; Ansprüche Spalte 6, Zeile 52 -Spalte 7, Zeile 14; Abbildung 2	5-7, 10-13
X	WO 02 43071 A (THIN FILM ELECTRONICS ASA; JOHANSSON NICKLAS (SE); CHEN LICHUN (SE) 30. Mai 2002 (2002-05-30) Seite 1 -Seite 3; Ansprüche 1-10; Abbildungen 2-4	1-4,8, 10,11

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter es Akienzeichen
PCT/DE · 02/04235

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der
110 000000			ratemanille	Veröffentlichung
WO 9858383	A 23-12-1998	AT	237182 T	15-04-2003
		ΑU	735299 B2	05-07-2001
		AU	8359698 A	04-01-1999
		CN	1267389 T	20-09-2000
		DE	69813218 D1	15-05-2003
		DK	990235 T3	28-04-2003
·		EP	0990235 A2	05-04-2000
		JP	2001503183 T	06-03-2001
		NO	990617 A	10-02-1999
		WO	9858383 A2	23-12-1998
		RU	2182732 C2	20-05-2002
		US	6055180 A	25-04-2000
WO 9814989 A	09-04-1998	DE	19640239 A1	02-04-1998
		WO	9814989 A1	09-04-1998
US 5981970 A	09-11-1999	JP	3304299 B2	22-07-2002
		JP	10270712 A	09-10-1998
		UŞ	6344660 B1	05-02-2002
		US	6344662 B1	05-02-2002
US 5608246 A	04-03-1997	US	5909624 A	01-06-1999
WO 0243071 A	30-05-2002	NO	20005980 A	28-05-2002
		ΑÜ	2316502 A	03-06-2002
		WO	0243071 A1	30-05-2002
		NO	20023051 A	24-06-2002
		US	2003056078 A1	20-03-2003
·		4.	2 23	10000000000000000000000000000000000000

THIS PAGE BLANK (USPT 3)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPT 3)